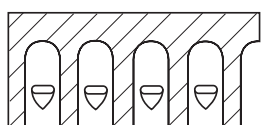


ICリードを噛む!

ナイフエッジ タイプ

- スタンダード・タイプのテストクリップとは違ったユニークなコンタクト構造
- この新しいコンタクトは表面酸化したり、油汚れたICリードにもがっちり接触できるように先端がナイフエッジになっており、ICリードにしっかりとくい込んで接触する万能タイプのICクリップです。

上部から見た図ナイフエッジ状のコンタクトを示す

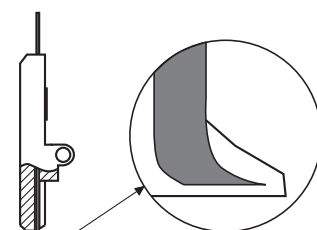


コーティングの上からリードを噛む!

ペイント カット タイプ

- ナイフエッジタイプとは違ったユニークなコンタクト構造
- ペイントカットコンタクトは静電防止の為にコーティングされた基板上的DIP ICリードにコーティングの上からしっかりとくい込んで接触する目的の為に開発されたICクリップです。

横から見た図



コーティングされた上からでも確実な接触

付記 本テストクリップに使用されているボディ材質には健康・環境に影響を及ぼす有害物質アスベスト・プロマイン・カドミウム・ホルムアルデヒドは含まれておりません。

仕様 ボディ: ガラス繊維入り(30%) 静電防止プラスチック材 (UL94V-0)、黒色、誘電強度-20KV/mm、表面抵抗- $10^6\Omega/cm^2$
 コンタクト材: ◎合金 (CuNi18Zn20) メッキ無し
 温度範囲: -55°C~+165°C 相対湿度: 80%以下
 最大電流/最大電圧: 2A/250V テスト電圧: コンタクトとコンタクト間=1000V テスト電圧: コンタクトとアース間=1500V

釘頭ピン	丸棒ピン	丸棒ピン	ピン数*	適合デバイス幅 (mm/mil)	寸法 (mm) 誤差: ±0.05		
					A	B	C
ナイフエッジ DIP ICテストクリップ		ペイントカット DIP ICテストクリップ					
KE-TC8	KE-LTC8	P-LTC8	8	7.62 / 300	16.1	12.2	13.0
KE-TC14	KE-LTC14	P-LTC14	14	7.62 / 300	18.6	12.2	13.0
KE-TC16	KE-LTC16	P-LTC16	16	7.62 / 300	21.1	12.2	13.0
KE-TC16LSI	KE-LTC16LSI	—	16	15.24 / 600	21.1	19.3	20.6
KE-TC18	KE-LTC18	P-LTC18	18	7.62 / 300	23.7	12.2	13.0
KE-TC20	KE-LTC20	P-LTC20	20	7.62 / 300	26.2	12.2	13.0
KE-TC22S	KE-LTC22S	—	②②	7.62 / 300	28.8	12.2	13.0
KE-TC22	KE-LTC22	—	22	15.24 / 600	28.8	19.3	20.6
KE-TC24S	KE-LTC24S	P-LTC24S	②④	7.62 / 300	31.3	12.2	13.0
KE-TC24	KE-LTC24	P-LTC24	24	15.24 / 600	31.3	19.3	20.6
KE-TC28S	KE-LTC28S	P-LTC28S	②⑧	7.62 / 300	36.4	12.2	13.0
KE-TC28	KE-LTC28	P-LTC28	28	15.24 / 600	36.4	19.3	20.6
KE-TC32	KE-LTC32	—	32	15.24 / 600	41.5	19.3	20.6
KE-TC36	KE-LTC36	—	36	15.24 / 600	46.5	19.3	20.6
KE-TC40	KE-LTC40	P-LTC40	40	15.24 / 600	51.6	19.3	20.6
KE-TC48	KE-LTC48	P-LTC48	48	15.24 / 600	61.8	19.3	20.6
KE-TC64	KE-LTC64	P-LTC64	64	22.86 / 900	82.1	26.7	27.4

(販売単位: 1個) ※○印数字のピン数はスキニータイプです。ご注文の時には型番にご注意下さい。